

SESD200 16.5kV静电枪 SCHLODER 二手放电发生器

产品名称	SESD200 16.5kV静电枪 SCHLODER 二手放电发生器
公司名称	深圳市新耀德电子仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区园山街道保安社区广达路57号6011-2
联系电话	13798823781 13530675117

产品详情

电磁兼容抗扰度测试设备 德国HILO-

TEST可生产全系列高压和大电流测试设备，同时也可以生产满足IEC61000-4系列标准的抗扰度测试设备：SESD200，静电放电测试仪满足IEC61000-4-2 满足 IEC801-2，IEC61000-4-2，EN61000-4-2要求的测试。

接触放电：连续可调最高可达8kV 空气放电：连续可调最高可达5kV CE-TESTER

一体化设计的电磁兼容测试设备，用于电磁兼容抗扰度测试：微处理器控制，前面板LCD菜单显示手动操作，或设置生成自动执行的测试进程 内置打印接口，可直接打印测试报告

光隔离RS232C接口，可由外部计算机对设备实现远程控制 其中包括 电快速瞬变 满足 IEC

61000-4-4,EN61000-4-4,VDE 0847-4-4 浪涌 满足 IEC 61000-4-5,EN610004-5,VDE 08474-4-5 工频磁场 满足 IEC 61000-4-8,EN 610004-8,VDE 0847-4-8 脉冲磁场 8/20 μ s 满足 IEC 61000-4-9,EN 610004-9,VDE 0847-4-9

电压跌落与变化 满足 IEC 61000-4-11 ,EN610004-11 ,VDE 0847-4-11 CE-

TESTER也可区分为以下单元分别应用，该单元可在将来轻松升级为完整的CE-TEST系统: CE-TESTER 1

包括电快速瞬变和浪涌 将来可提供电压跌落与变化测试升级 CE-SURGE 1 只包括浪涌

将来可提供电快速瞬变和电压跌落与变化测试升级 CE-SURGE2 包括浪涌和电压跌落与变化测试

将来可提供电快速瞬变和电压跌落与变化测试升级 EFTG4510 电快速瞬变测试仪 满足 IEC61000-4-4

所要求的测试 波形:5/50ns，0.2 - 4.4kV,脉冲频率为1kHz-1MHz 可通过光隔离RS232进行控制 CE-SURGE

混合形发生器 满足 IEC61000-4-5，IEEE587，VDE0847-4-5所要求的测试。 波形为 :电压1.2/50us

电流为8/20us 可通过光隔离 RS232 进行控制

SESD-200|SESD200 16.5kV静电枪|SCHLODER|德国施罗德与施瓦茨品牌:德国施罗德与施瓦茨 |

SCHLODER* 内置电池或外置电源* 空气或接触放电* 输出电压至16.5kV* 接触放电自动检测接触情况*

容易使用

简介SESD 200按IEC61000-4-2标准要求产生静电。按IEC标准有以下两种测试方式。空气放电空气放电是将SESD200的圆头放电咀向被测物件移近，透过空气向被测物放电。测试电压由100V至16500V。放电的瞬间可产生全频道的干扰电波。接触放电接触放电是将SESD200的尖头放电咀接触被测物，透过内部的真空开关向待测物放电。此方法可减低因速度、力度、湿度和温度影响。接触放电是常用的一种方法，因此法之重复性高，只有在不能接触的情况下，例如：塑胶外壳，才使用空气放电。

注意事项:如测试咀未能接触待测对象(例如：表面已氧化)这样便无法触发放电。显示器会出现"NO CONTACT"字样。这样能保证每次放电皆符合标准。

SESD 200 带箱和配件ESD 产生器外置电源和电池测试咀接地电缆操作手册

规格产生器电压输出可由数字式旋钮调定空气放电测试模式 0.2 kV 至16.5 kV接触放电测试模式 0.2 kV 至9.0 kV输出极性 正极输出或负极输出测试模式 空气放电或接触放电重复频率和放电脉冲数空气放电一次或重复** (重复频率取决于被测物和放电极的距离)接触放电 一次, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz固定操作 空气放电和接触放电皆可等候时间 5秒预设计数器 1 - 9999放电电极 按IEC 1000-4-2标准电容量 $150 \text{ pF} \pm 10\%$ (可按要求改变)放电电阻 $330 \text{ W} \pm 5\%$ (可按要求改变)操作温度范围 $0 - 40^\circ \text{C}$ 摄氏相对湿度 0 - 60%重量 1500g电源电压 230 V AC / 50 Hz耗用功率 < 50 VA重量 1200 g配件SESD 200 M ESD 模拟配件IEC 61000-4-2 和MIL-STD-883 C (MIL- M-38510, DOD-STD-1686)SESD 260 光学接口包括窗口MS-Windows软件。SESD 270 ESD磁探针